

1. Record Nr.	UNINA990010094750403321
Autore	International Conference on Large scale applications and radiation
Titolo	hardness of semiconductor detectors : 3. : <1997 Large scale applications and radiation hardness of semiconductor detectors : 3. International Conference, Firenze, October 1-3, 1997 / edited by E. Focardi and G. Parrini
Pubbl/distr/stampa	Bologna : Società italiana di fisica, 1999
Descrizione fisica	IV, 181 p. : ill. ; 25 cm
Locazione	FI1
Collocazione	30-100.001
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia